OPTICAL INFORMATION CARRIER

Patent number:

JP6243507

Publication date:

1994-09-02

Inventor:

UIJEN CORNELIS MARINUS J VAN (NL):

JONGENELIS ADRIANUS PETRUS J (NL)

Applicant:

KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)

Classification:

- international:

G11B7/24; G11B7/252; G11B7/257; G11B7/24; (IPC1-

7): G11B7/24

- european:

G11B7/24; G11B7/252; G11B7/257

Application number: JP19940018367 19940215
Priority number(s): EP19930200466 19930218

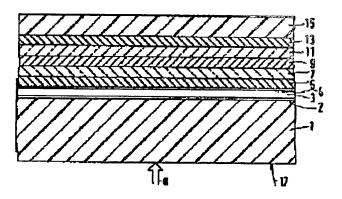
Also published as:

US5442619 (A1) BR9400592 (A)

Report a data error here

Abstract of JP6243507

PURPOSE: To obtain an optical information carrier which is readable and erasable and is capable of writing in with small laser energy by improving write sensitivity. CONSTITUTION: A laminated body having a transparent substrate 1 with a servotrack, at least one recording layer 9 consisting of a phase transition material and at least one reflecting layer 13 consisting of a metal is provided. The laminated body 3 has at least one auxiliary layer and light absorbing characteristics of the auxiliary layer are of reversible temp. dependency and light absorbing ratio of the auxiliary layer is made zero or nearly zero at a temp. below 70 deg.C and light absorbing ratio of the auxiliary layer, accordingly light absorbing ratio of the laminated body is made to increase remarkably at a temp. above 70 deg.C.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-243507

(43)公開日 平成6年(1994)9月2日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G11B 7/24

5 3 6 Z 7215-5D

審査請求 未請求 発明の数10 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平6-18367

(22)出願日

平成6年(1994)2月15日

(31)優先権主張番号 93200466:6

(32)優先日

1993年2月18日

(33)優先権主張国

オランダ (NL)

(71)出願人 592098322

フィリップス エレクトロニクス ネムロ

ーゼ フェンノートシャップ

PHILIPS ELECTRONICS

NEAMLOZE VENNOOTSH

オランダ国 5621 ベーアー アインドー

フェン フルーネヴァウツウェッハ1

(72)発明者 コルネリス マリヌス ヨハネス ファン

ウエイエン

オランダ国 5621 ペーアー アインドー

フェン フルーネヴァウツウェッハ 1

(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

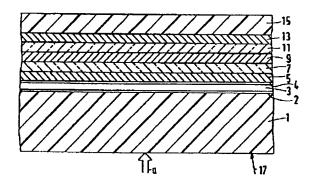
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光情報キャリア

(57)【要約】

【目的】 書込感度を改善し、小さなレーザエネルギー で書込みを行いうる書込及び消去可能な光情報キャリア を提供する。

【構成】 サーボトラックを有する透明基板1と、相変 化材料より成る少なくとも1つの記録層9及び金属より 成る少なくとも1つの反射層13を有する積層体とを具 え、この積層体3が少なくとも1つの補助層を有し、こ の補助層の光吸収特性は可逆性の温度依存特性であり、 70℃よりも低い温度で補助層の光吸収率が零又はほぼ 零であり、70℃よりも高い温度で補助層の光吸収率、 従って積層体の光吸収率が著しく増大するようにする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 サーボトラックを有する透明基板と、相変化材料より成る少なくとも1つの記録層及び金属より成る少なくとも1つの反射層を有する積層体とを具え、レーザ光ビームにより情報を書込み、読出し及び消去する光情報キャリアにおいて、

前記の積層体が少なくとも1つの補助層を有し、この補助層の光吸収特性は可逆性の温度依存特性であり、70℃よりも低い温度で補助層の光吸収率が零又はほぼ零であり、70℃よりも高い温度で積層体の光吸収率が35%よりも高い値に増大するようになっていることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項2】 請求項1に記載の光情報キャリアにおいて、前記補助層がセレンを含有していることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項3】 請求項1に記載の光情報キャリアにおいて、前記の補助層がセレンと1~6原子%のテルルとの合金を有していることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項4】 請求項1に記載の光情報キャリアにおいて、前記の補助層がA1. G a_{1-1} . A s を有し、x を 20 0. 01~0. 4の範囲としたことを特徴とする光情報キャリア。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか一項に記載の光情報キャリアにおいて、前記の補助層が1つ以上の誘電体層により画成されていることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか一項に記載の光 情報キャリアにおいて、前記の記録層が、In-Se, In-Se-Sb, In-Sb-Te, Te-Ge, T e-Se-Sb, Te-Ge-Sb及びTe-Ge-S 30 e-Sbより成る群から選択した合金を有していること を特徴とする光情報キャリア。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか一項に記載の光情報キャリアにおいて、前記の反射層と前記の記録層との間に第1の誘電体層が存在し、この記録層が基板側に位置していることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項8】 請求項7に記載の光情報キャリアにおいて、前記の基板と前記の記録層との間に他の反射層と第2の誘電体層とが位置し、この第2の誘電体層は前記の記録層に隣接していることを特徴とする光情報キャリ 40ア。

【請求項9】 請求項8に記載の光情報キャリアにおいて、前記の基板と前記の他の反射層との間に第3の誘電体層が存在していることを特徴とする光情報キャリア。

【請求項10】 請求項1~9のいずれか一項に記載の 光情報キャリアにおいて、前記の補助層が前記の基板と 前記の積層体との間に存在していることを特徴とする光 情報キャリア。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、サーポトラックを有する透明基 50 レーザ光ビームの場合で、基板表面の反射率(約4%)

板と、相変化材料より成る少なくとも1つの記録層及び 金属より成る少なくとも1つの反射層を有する積層体と を具え、レーザ光ビームにより情報を書込み、読出し及 び消去する光情報キャリアに関するものである。

【0002】コンパクトディスク(CD;商品名)や、コンパクトディスク読取専用メモリ(CD-ROM)や、レーザビジョン(LV)のような既知の光情報キャリアには製造者により情報が与えられ、これら光情報キャリアをユーザが市販の再生装置により読取りうるだけである。他の情報キャリアとしてはユーザが1回書込みしうるものがある(CD-R)。ユーザが書込み及び消去することができ、標準のCDプレーヤで読取ることのできる情報キャリアは多くの分野に用いることができる。書込み及び消去のためには特別な書込み/消去装置が用いられる。この情報キャリアにはユーザ自身がオーディオ情報又はデータ情報を書込むことができる。この情報キャリアには消去後に新たな情報を書込みうる。

【0003】書込み及び消去可能な情報キャリアを標準 のCDプレーヤで読取るための必要条件は、この情報キ ャリアが標準のCDプレーヤに適合すること、すなわち この情報キャリアがCDシステムに対する工業上の標準 規格(以後CD工業標準規格と称する)を満足すること である。このことは特に、情報キャリアの未書込領域の 反射率R_B 及び変調度が特定の最小値を有する必要があ るということを意味する。書込まれた情報キャリアを集 束されたレーザ光ビームにより読取ると、反射率の差及 び光路長差の双方又はいずれか一方により被変調レーザ 光ビームを生ぜしめ、この被変調レーザ光ビームが、符 号化された書込デジタル情報に応じて検出器により被変 調光電流に変換される。被変調光電流は最低の基本周波 数が196KHzであるHF信号である。光電流のピー クーピーク値を In で表わし、196KHzと関連する HF信号の最高レベルを I:o, で表わすと、変調度は I 11/I10p で規定され、上述したCD工業標準規格によ れば少なくとも0.6とする必要がある。被変調光電流 は、情報キャリアの書込領域と未書込領域との間の反射 率の差及び光路長差の双方又はいずれか一方により生ぜ しめられる。変調が反射率の差のみに基づいている情報 キャリアは、必要変調度を0.6にするために最小の光 コントラストを有する必要がある。光コントラストCは $C = 100 (R_{E} - R_{L}) / R_{E}$

として規定される。この式でR』の意味は前述した通りであり、R』は情報キャリアの書込領域(ビット)の反射率である。実際には、変調度はレーザスポットの寸法の関係上光コントラストよりも小さい。このことは、0.6の変調度条件を満足するためには光コントラストCを60%よりも高くする必要があるということを意味する。未書込領域の反射率R。は780nm±10nmのレーザ波長に基づいている。この波長の垂直入射平行レーザ光ビー人の担合で、基板表面の反射率(約4%)

3

も測定される場合には、R。は少なくとも70%にする 必要がある。CDプレーヤで用いられている集束レーザ 光ピームの場合には、最小で65%の反射率で十分であ る。すなわち、このような情報キャリアを標準のCDプ レーヤに適合させて再生できる。

【0004】既知の種類の光情報キャリアはいわゆる相 変化材料より成る記録層を有している。この記録層を集 束されたレーザ光ビームで局部的に加熱し、後にこれを 冷却することにより、これらの材料の結晶状態がレーザ スポットの位置で変化し、読取可能なピットが形成され 10 る。記録層の材料に応じて、非晶質材料が結晶質材料に 又はその逆に変化する。ある結晶相を他の結晶相に変換 することも可能である。記録相は例えば結晶質であり、 入射レーザ光を吸収する特性を有する。情報の記録中は 情報キャリアが回転し、書込むべき情報に応じて変調さ れた集束レーザ光ビームがこの情報キャリアに当てられ る。その結果、記録層の露光領域に非晶質の情報ビット が形成され、記録層の未露光領域は結晶質状態に保たれ る。結晶質材料は非晶質材料と異なる光学特性を有する 為、書込まれた情報を低エネルギー(出力)の集束レー 20 ザ光ピームにより光コントラストとして反射読取りする ことができる。ある相変化材料では、加熱により非晶質 領域を結晶質領域に或いはその逆に再変換できる為、書 き込まれた情報は消去される。その後記録層に新たな情 報を再び書込むことができる。

【0005】いわゆるCD工業標準規格の条件を満足す る書込可能な情報キャリアを製造するのは極めて困難で あるということを確かめた。既知の相変化材料の反射率 及びコントラストはあまりにも低く、他の処理を施さな いと、この相変化材料はCDプレーヤに適合しうる情報 30 キャリアに用いるのに適さない。

[0006]

【従来の技術】冒頭に記載した種類の情報キャリアは欧 州特許出願公開EP-A-352105号明細書に開示 されており既知である。相変化型の既知の情報キャリア は、らせん型のサーボトラックが設けられた基板と、こ の基板上に設けられた積層体とを以て構成されており、 この積層体はInSb又はTeGe合金より成る記録層 と、例えばZnSより成る誘電体層と、例えばAuより 成る反射層とより成っている。既知の情報キャリアの好 40 適例では、反射率は未書込領域に対し72%であり、書 込み(書込みが行われた)領域に対し38%である。従 って既知の情報キャリアの光コントラストCは100 (72-38) / 72=47%である。従って、測定さ れる光コントラストや前述したようにこの光コントラス トよりも低い変調度は前記のCD工業標準規格(変調度 >0.6)を満足しない。

【0007】欧州特許出願第9220377. 4号 (特 関平5-242531号公報)には、情報キャリアがC

って、この情報キャリアのコントラストを高めるように

する方法が開示されている。この目的のために、光の漏 れのある (光をわずかに透過する) 反射層を基板に面し て積層体に設けることが提案されている。積層体はM I P I Mの層構造を有するようにするのが好ましい。ここ に、Mは金属層、Iは誘電体層、Pは相変化記録層であ る。上述した情報キャリアは基板から見て何えば、薄肉 のAu反射層、Taz Os 誘電体層、(追記型) GeT e 記録層、Taz Os 誘電体層及び光の漏れのない (光 を透過しない) Au層を有している。干渉効果の為に情 報キャリアの初期反射率及びコントラストの双方が増大 する。この層構造の場合、未書込領域及び書込領域の反 射率はそれぞれ70%及び12%である。従って、光コ ントラストCは82%となり、CD工業標準規格を満足 する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、CD工業標準 規格を満足する書込みされた情報キャリアには、未書込 領域の反射率を少なくとも65%とする必要があるとい う事実の為に未書込領域におけるレーザ光ビームの吸収 率は最大で35%しか達しないおそれがあるという問題 がある。従って、情報キャリアの書込感度は、書込処理 に通常大きなレーザエネルギー (出力) を必要とする程 度に小さいものとなる。

【0009】本発明の目的は、特に、CD工業標準規格 を満足するとともに書込感度を改善した、すなわちわず かなレーザエネルギーで書込みしうるCD-E (消去可 能)と称される書込及び消去可能光情報キャリアを提供 せんとするにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、サーボトラッ クを有する透明基板と、相変化材料より成る少なくとも 1つの記録層及び金属より成る少なくとも1つの反射層 を有する積層体とを具え、レーザ光ピームにより情報を 書込み、読出し及び消去する光情報キャリアにおいて、 前記の積層体が少なくとも1つの補助層を有し、この補 助層の光吸収特性は可逆性の温度依存特性であり、70 ℃よりも低い温度で補助層の光吸収率が零又はほぼ零で あり、70℃よりも高い温度で積層体の光吸収率が35 %よりも高い値に増大するようになっていることを特徴 とする。

【0011】本発明は、情報キャリアの反射率及び変調 度に関するCD条件は-40℃及び+70℃間の温度、 すなわちCDシステムの動作温度範囲に対してのみ適用 されるという認識を基に成したものである。+70℃よ りも高い温度では、反射率の著しい減少、従って吸収率 の著しい増大が許容される。この効果は、情報キャリア の積層体全体の光特性が+70℃よりも高い温度で著し く温度に依存する場合に達成される。特に、積層体の1 D工業標準規格を満足しうるように、初期反射を高く保 50 つ以上の層が+70℃よりも高い温度で相転移すると、

しうる。

温度が増大するにつれて情報キャリアの反射率が可成り 減少しうるようになる。相転移の例は、溶融した場合の ような秩序状態から無秩序状態への転移、或いは結晶質 から非晶質への転移や液晶相から等方性相への転移であ る。結晶質から結晶質への転移も可能である。上述した 転移は逆方向にも行うことができる。本発明によれば、 相転移を呈する層(以後、補助層と称する)を、大部分 のレーザ光が入射される位置で好ましくは積層体と基板 との間に配置する。温度が70℃よりも低い温度に減少 すると、もとの光状態を回復するようにする必要があ る。又、例えば固相及び液相間の頻繁な切換えを可能に する必要がある。このようにして得られる書込感度の増 大は、達成される吸収率の増大に依存する。吸収率が3 5%の場合、レーザの書込みエネルギーは何えば30m W必要とする。吸収率が70%まで増大すると、書込工 ネルギーは15mWで足りる。CD工業標準規格の反射 率及び変調度の条件を満足するには、補助層の吸収率を 室温で(すなわち70℃よりも低い温度で) 零又はほぼ

【0012】本発明による情報キャリアの例では、補助 20 層がセレン (Se) を含有するようにする。セレンの光 学的特性は温度によって決定される。室温や70℃まで の温度では、セレンは使用するレーザ波長で殆ど非吸収 性である。セレンの溶融点(217℃)よりも高い温度 では、補助層は充分に吸収性となる。セレン補助層を用 いる場合には、情報キャリアの反射率はセレンの溶融点 よりも高い温度で急激に減少する。レーザ光ビームを用 いた書込み又は消去中情報キャリアの温度は例えば60 0℃まで上昇し、セレン補助層が溶融する。これにより 吸収率を著しく増大させ、小さなレーザエネルギーで書 30 込処理を行うことができる。セレン補助層は冷却後疑固 し、その吸収率は再びほぼ零となる。消去された情報キ ャリアの、従って未書込領域の反射率は再び65%より も高い値に増大し、従ってCD工業標準規格の条件を満 足する。

零にする必要がある。

【0013】本発明による情報キャリアの好適例では、 補助層が、1~6原子%のテルルを加えたセレンを含有 するようにする。テルルを加えることにより、補助層の 吸収係数 k を溶融相で更に増大させる。 3 原子%のテル ルを有するセレン補助層の吸収係数kは固相で小さく (0.038)、溶融相で0.14に増大する。補助層 の厚さを適切に選択することによりこの補助層及び積層 体の他の層の吸収率を増大させることができ、その範囲 を室温での35%から書込み又は消去中に生じる加熱状 態(約250℃)での55%までとすることができる。 これにより、書込み又は消去に必要とするレーザエネル ギーを約25%だけ減少せしめうる。

【0014】本発明による光情報キャリアの他の例で は、補助層がx=0. 01~0. 4としたAl. Ga

ようにする。この半導体材料やその他の半導体材料の特 性は、スペクトル吸収帯域が温度とともにシフトする特 性である。AIGaAsの吸収帯域は100℃当り約4 0 nmシフトする。更に、GaAsと適切な濃度のAI とを混合することにより、室温でのAIGaAsの吸収 率を所要のレーザ波長に対してほぼ零となるように調整 しうる。このようにして、200℃の温度上昇で0.0 006から0.06への吸収係数kの変化を所望の波長 で達成しうる。この材料には、室温でのその吸収率が数 10 パーセントのTeを有するSeの吸収率よりも低くなる という利点がある。これにより光コントラストに、従っ て変調度に好ましい効果を及ぼす。又、AIGaAs層 の厚さを適切に選択することにより70℃よりも高い温 度で吸収率を高めることができる。190nmの厚さの A 1 G a A s 補助層の場合、補助層と記録層との全体の 吸収率は200℃の温度上昇で30%から48%に増大

【0015】本発明による情報キャリアの好適例では、 補助層を1つ以上の誘電体層によって画成する。誘電体 層が存在すると、補助層が基板及び金属反射層の双方又 はいずれか一方に直接接触しなくなるため、生じるおそ れのある不所望な拡散が防止される。更に、誘電体層 は、反射を増大させる干渉層として作用するような厚さ にすることができる。

【0016】記録層は、例えば結晶質-非晶質の相転移 を呈する相変化材料を有する。書込みに際しては、結晶 質の記録層中に非晶質の情報ビットが形成される。使用 する相変化材料は可逆性である為、書込まれた情報を消 去でき、その後この材料に再び書込みを行うことができ る。この種類の既知の材料はIn-Se, In-Se-Sb, In-Sb-Te, Te-Ge, Te-Se-S b, Te-Ge-Sb及びTe-Ge-Se-Sbの合 金である。このような材料の記録層を本発明による情報 キャリアに用いる場合には、標準のCDプレーヤに適合 しうる書込み及び消去可能な情報キャリア (CD-E) が得られる。

【0017】本発明による情報キャリアの最も簡単な例 はSPHM構造を有するものである。ここに、Sは基 板、Pは記録層、Hは1つ以上の誘電体層で画成されて いてもいなくても良い補助層、Mは金属反射層をそれぞ れ示す。他の例では、記録層と金属反射層との間に誘電 体層Iを設け、SHPIM構造を得る。誘電体層の厚さ は、この層が光コントラストを増大させる干渉層として 作用するような厚さとしうる。補助層は積層体中の他の 位置に設けてもよい。

【0018】情報キャリアの好適例では、他の反射層 M'と他の誘電体層とを基板と記録層との間に配置し、 この他の誘電体層を記録層に隣接させる。これにより得 られる情報キャリアの構造はSHM'IPIMとなる。 $_{1\text{--}1}$ As (しばしばA 1 G a A s と称される)を有する 50 誘電体層で画成してもしなくても良い補助層Hは積層体 7

中の他の位置に設けても良い。変形例の構造は、例えば Hを2つの誘電体層で画成したSM′HPIM構造である。前記欧州特許出願第92203773.4 (特開平5-242531号公報)に記載されているように、これにより情報キャリアの反射率及び光コントラストの双方又はいずれか一方が高くなる。基板側に位置する反射 層M′は元素Au, Al, Cu又はAgの金属又は金属合金を以って構成しうる。この反射層M′は光の漏れのあるもの、すなわち例えば0.2を越える透過係数を有するものとする。反射層M′は、屈折率が高い誘電体層、例えばTa2Osと屈折率が低い誘電体層、例えば SiO2とを交互に有する誘電体積層体より成る誘電体反射器とすることもできる。補助層Hは誘電体反射器 M′の積層体の一部を構成するようにしうる。

【0019】情報キャリアの外側にある反射層Mは例えば元素Au, Al, Cu又はAgの金属又は金属合金より成り光の漏れのない金属層とし、この反射層がレーザ光をできるだけ透過しないようにし、従って情報キャリアの反射率ができるだけ高くなってできるだけ多くのレーザ光を読取りに用いうるようにするのが好ましい。追 20 加の誘電体層を干渉層として設けることにより反射率及びコントラストの双方を高める。可能な構造は例えばSIM′IPIMであり、この積層体も補助層Hを有する。この構造においても、補助層Hが誘電体反射器M′の積層体の一部を構成するようにしうる。

【0020】上述したところから明らかなように、情報キャリアの設計者は光学特性をいかに最適にするかに関し可成りの自由度を有する。しかし、記録層Pと金属反射層M(又はM′)とは、又MとM′とは互いに直接接してはならないことに注意すべきである。

【0021】誘電体層に対しては、SiO2, Ti O2, Si3 N4, ZnS, Aln又はTa2 O5 のような通常の材料を用いることができる。これらの材料の混合物、例えばZnSとSiO2 との混合物も用いることができる。

【0022】情報キャリアの基板は少なくとも、780 nm±10nmのレーザ波長に対し透明とし、何えばポリカーボネート、ポリメチルメタクリラート (PMM A) 又はガラスを以って構成する。この基板は書込み及び消去に用いるレーザ波長に対しても透明とする必要が 40 ある。CD工業標準規格によれば、基板の厚さは1.2 mmであり、その直径は120mmである。

【0023】基板の表面には、記録層の側に光学的に走査しうるサーボトラックが設けられる。このサーボドラックは一般にらせん形状の溝であり、注入一型成形又はプレス成形により基板中に設けられる。複製処理では基板上に設けられた例えばアクリラートのUV光硬化層より成る別体の合成樹脂層中にこの溝を設けることができる。このような溝のピッチは1.6μmであり、その幅は例えば0.6μmである。積層体の最外側層は、所望50

に応じ、例えばUV光硬化させたポリ (メタ) アクリラートより成る保護被膜により周囲から遮蔽することがで

きる。

【0024】 【実施例】

実施例1:図1は本発明による光情報キャリアの断面の一部を線図的に示す。直径が120mmで厚さが1.2 mmのポリカーボネートより成るディスク状基板を1で示す。この基板の一方の面には、溝の形態のらせん状サーボトラック(図示せず)が設けられている。このサーボトラックは適切な型を用いた注入型成形処理でポリカーボネートに形成される。サーボトラックが形成されている側で、この基板にセレンと3原子%のテルルとの合金よりなる112nmの厚さの補助層3が設けられている。この補助層3の上面及び下面に厚さが5nmのTa2Osより成る誘電体層4及び2が設けられている。誘電体層4上には以下の構成の積層体が設けられている。

- -13nmの厚さのAuより成る反射層5
- 19 nmの厚さのTa₂O₅より成る誘電体層7
- 20 20 nmの厚さのTes2 G ess S bs より成る記録層 9
 - 45 nmの厚さのTa₂O₅ より成る誘電体層11
- -100nmの厚さのAuより成る反射層13 これらの層はスパッタリング又は蒸着により設けることができる。スパッタリング処理後の記録層9は非晶質であり、これを温度処理により結晶質の層に変換する。反射層13上には、スピン被覆処理によりUV(紫外線)硬化性アクリラートラッカーより成る10μmの厚さの保護層15が設けられている。記録層9の材料は可逆性30の結晶質-非晶質の相変化材料である。

【0025】情報を書込み、読取り及び所望に応じ消去 するためのレーザ光ピームは基板1の入射面17を経て 情報キャリアに入る。このピームを矢印aで線図的に示 してある。書込み中は情報キャリアが一定の線速度で回 転し、変調されたレーザ光ビームの作用により結晶質の 記録中に非晶質のピットが得られる。上述した層樹造体 は室温で65%の結晶質状態及び20%の非晶質状態で 反射を行う。この反射及び変調はCD条件を満足する。 従って、上述した情報キャリアはCD工業標準規格を満 足し、標準CDプレーヤで再生しうる。更に、書込処理 中溶融する補助層3を用いている為、積層体の吸収率は 室温での35%から70℃よりも高い温度での55%に 増大し、従って書込みに必要なレーザエネルギー (出 力)は約25%だけ減少する。情報キャリアに書込みを 行った後、ビットを反射率の差に基づいて通常のCDプ レーヤで読取ることができる。読取り中の低いレーザエ ネルギーにより発生される温度では、補助層は殆ど透明 である。情報は非晶質ピットを結晶質にすることにより 消去しうる。その後、情報キャリアに再び記録しうるよ うになる。

【0026】実施例2:補助層3を315nmの厚さの Al. Gai-x As層 (ここにx=13原子%である) を以って構成して実施例1を繰返す。この補助層は厚さ が5 nmのTaz Os より成る誘電体層2及び4により 画成されている。誘電体層4上には以下の構成の積層体 が設けられている。

- -13nmの厚さのAuより成る反射層5
- 1 0 nmの厚さのTa₂ O₅ より成る誘電体層 7
- 22 nmの厚さのTes2Ges9Sb9 より成る記録層 9
- -44 nmの厚さのTa₂O₅より成る誘電体層11
- -100 nmの厚さのAuより成る反射層13

図2はこの半導電性材料の吸収帯域を線図的に示す。こ の図2では、吸収係数k (単位は任意) を波長 λ に対し プロットしてある。実線曲線は室温T: での吸収帯域を 示す。温度が上昇すると、吸収帯域は長波長側へシフト する。破線曲線は例えば220℃ (T2) での吸収帯域 を示す。Al. Gai. As中のxの値は、書込処理に 対して用いたレーザ波長入」でこの温度上昇時に吸収係 数が0.0006(k1)から0.06(k2)に増大 20 1 基板 するように選択する。

【0027】上述した層構成によれば、室温で70%の 結晶質状態及び24%の非晶質状態で反射が得られる。 この反射及び変調がCD条件を満足する。従って、上述 した情報キャリアはCDの工業標準規格を満足し、標準 のCDプレーヤで再生しうる。補助層の上述した厚さで

は、積層体の吸収率は室温での30%から70℃よりも 高い温度での53%に増大する為、これに応じて書込み 及び消去に必要なレーザエネルギーを減少せしめうる。 吸収帯域のシフトは可逆的である為、室温で補助層の吸 収率は再びほぼ零となる。この場合情報キャリアの未書 込領域は再び70%の高い反射率を呈する。 本発明によ る情報キャリアは、CDの工業標準規格を満足するとと もに補助層を用いなかった場合に必要とするよりも低い レーザエネルギーで書込み及び消去できる、書込可能で 10 必要に応じ消去可能な光情報キャリア (CD-E) とな る。

10

【図面の簡単な説明】

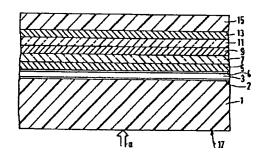
【図1】本発明による光情報キャリアを示す線図的断面 図である。

【図2】本発明により補助層を用いた場合のAIGaA s の吸収係数 k (単位は任意) を温度T1 及びT2 (T ₂ >T₁) における波長入の関数として示す線図であ る。

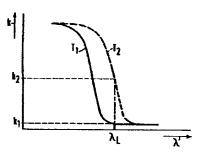
【符号の説明】

- - 2, 4, 7, 11 誘電体層
 - 3 補助層
 - 5, 13 反射層
 - 9 記録層
 - 15 保護層
 - 17 入射面

【図1】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 アドリアヌス ペトラス ヨハネス マリ ア ヨンヘネリス オランダ国 5621 ベーアー アインドー フェン フルーネヴァウツウェッハ1